This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本四共共介(JP)

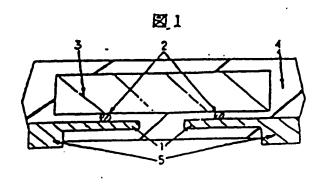
(11)公開特許公報 (A) (11)МЯВЫМ СКЕЯ

特開平7-312405

((3)公然日 平成7年(1995) 11月28日

| (\$1) 1a1. Cl. * | 2000年 | } | TREES | F I | 医抗毒 | 赤色筋 |
|------------------|-------------|-----|-------------|----------|--------------------|--------------|
| HOIL 23/50 | | \$ | | | | |
| 21/68 | 311 | Q | 6318-48 | | | |
| 21/321 | | | | • | | |
| 13/11 | | 4 | 3617-48 | | | |
| | | 1 | 8617-48 | | | |
| | | | *** | *** | R項の乗る OL (全5页) 最終第 | に戻く |
| (21) 出版 6 号 | *** 6 - 1 0 | 2 : | 6 9 | (71)出軍人 | . 000005108 | |
| | | | | 1 | 等实金社日文型作所 | |
| (12) 出起 8 | 平成6年(19 | 9 4 |) 5 A 1 7 B | | 发票基千代巴尼州巴黎河台四丁县 6 | B 1/4 |
| | | | | 人職出口口 | 000233169 | |
| | | | | 1 | 年式会社日立マイコンシステム | |
| | | | | | 京京都小平市上水本町5丁目22番 | |
| | | | | (72) 克明娜 | 全本 光一 | • |
| | | | | 1 | 京家部小平市上水本町5丁目2001 | 9 |
| | | | | | 我就会社员立刻作师半级体学展验内 | |
| | | | | (12) 克明者 | 50亩 线文 | |
| | | | | | 京京部小平市上水本町5丁目2261 | 4 |
| | | | · | • | 終収会社日立マイコンシステム 内 | |
| | | | | (74)代某人 | 穷基士 苯田 农富 | |
| | | | | | 最故文(| に吹く |

(54) 【発明の名称】 半年体数値



【科片は木の七世】

【は太孫】】 キョルチップとそれに北玄的には戻され た内部リードを制度で封止した半導体を基であって、数 記牛選件装置の対止解放器の底面もしくは、上面から内 郎リードの一郎を突出させることを背面とする半端体は **4**.

【註式模2】 「森紀半端体チップと内部リードとはパン プモ介して母気的技法して成ることを共和とするは太頂 1 に記載の平波化気点。

【森木県3】 #単位チップとそれに電気的に症状され 18 た技芸のリードを批別で対止して成る年度存品度であっ て、智な対止体の一主都部に、それぞれのリードの新聞 の一郎がレジンにより埋め込まれ、その産め込まれたり 一ド主節が半界はチップとの考点的は異常をなし、それ ぞれリードの名誉がレジンから変出し、その気出した私 主節が外部リードモなしていることを4段とする年年年 聚焦.

【兄弟の江麓な反映】

[0001]

【産業上の利用分別】本発明は、牛星作業団に運用して 26 不見な技術に以下るものである。

[00021

《従來の技術》従来の半期体営品には、一般に内閣リー ドと中級はチップモワイヤで採択したものとパンプで技 紙するものとがあり、それられ似リードはともに半点体 製造の対止を収載の名面から交出した製造を持つ。

[0000]

【発明が形体しようとする以話】本見明まは、上記収点 技術を検討した結系、以下の応延点を見いだした。

【0004】 近年の半温体状度を収集したシステム機能 36 年のダウンサイジングにない。早年は京都を存在する基 狂のサイズ写を対小する必要がでてきた。このため、年 媒体包置のサイズを紹小する等で各番の実家効果を上げ て高板サイズを紹小してきた。

【0005】この中級食を置の飲小は、変に早級食デッ プの確小によりなされたものであり、 5年リードはその 導小の対象とはなっていなかった。

【0006】このため、直面上のおる年本書の外部リー ドが古める医療に対する場が対象になるれていないのか 以以である。

【0007】 したがって、女女の年点年を前におけられ 似り一ドは、一点に年間食を区の対止食物系の低低から 突出した最近モ内っていることから、その対止数数数の **斜面から交出したカロリードの分だけ実装蓄積を点分に** とり、高位大文における大人功卓がおいという問題点が

[0008] 本党明の目的は、北波県京都の基督大学に おける実際以来を向上することが可能なな紙を提供する

【0009】本尺限の司記ならびにその色の目的と単規(18)

な何数は、本明維要の記述及び能可容をによって明らか になるであるう。

100101

【双耳を展集するための手段】 本既において展示される 見明のうち、代表的なものの記載を見算に広報すれば、 **TRのともりてある。**

【0011】 中級はチップとそれに意気的に放放された 内型リードも製料で対止した年度化学区であって、 約記 半道は京都の対止都森都の底面もしくは、上側から内部 リードの一番も沢出させる。

(0012)

【作用】上足した手段によれば、平平はチップとそれに 電水的に登録された内部リードを製造で対止した単級体 意思であって、 的記事場を基在の対止解算部の底面 しし くは、上部から内部リードの一部を攻むさせることによ り、半温件を思われ止催などの占める底在内に方式リー ドが収まり、収扱の外部リードの交出によって余分にと られていた文献的技を紹介できるので、本華な歌歌の基 低実際における実際処却を向上することが可能となる。 【0013】以下、本兄朝の故以について、文苑釈とと もに双勢する。

【00】4】なお、天紅灰を吹引するための主感におい で。向一値登を収するものに集一只考を付け、その接り 近しの放明は多以下る。

(0015)

【実路所】图112、本交明の一支路所である半年は象征 の状態を思明するためのものである。

【〇〇16】巻1に示したは実施例の平原体な症は長方 思盟であり、自2に長方応の集辺似からみた似を図、図 まに長辺倒からみた剣匠御、回くに遺匠からみた年辰回 をそれぞれなす。

【0017】 巻1~包ょにおいて、1ほ四部リード部 分、2はパンプ、3はチップ、4は個な料止低、5ほ外 無リード部分をそれぞれ糸す。

【0018】本質質例の本紙質象数は、個1に示すよう に、リードに見至がなけられており、内部リードとして 彼此でる内部リード部分)とお話リードとして供处する ガポリード部分らどからなる。

【0019】このリードの松笠は、リードの内部リード 鮮分1モハーフエッチしたり、リードも宏遠いに2世間 り合わせて切断することによっておられる。

[0020] 葡萄針止葉4内においては、内部リード製 分1上に立けられた。何人にキ田より成るパンプでか立 けられ、そのパンプ2モ介して平年年チップ3と名気的 には眠されている。なち、このとその六年リード群分1 と中選弁テップ3も写真的に甘葉する手歌として、 中選 #テップ3個にあらかじの立けたパンプであってもよ い。また、ワイナギを思いてしまい。

【0021】そして、日2~四4にテレルルロN止番4 から実出する方面リート取分さけ、高手中に使用けませ される.

【0022】これにより、従来、配路対止量もの制圧量 から突出していたガヨリードの分だけ、実はスペースモ 切りなめたり、他の単品等の実衣に取り当てたりするこ とが可能になる。

【0023】太に、招5モ無いて、本実発的の年間は出 なのリードフレームについて放気する。

【0024】母5において、3人は大きめの平はロテッ プ。3Bは小さめの半年年チップ、2Aは大きのの年点 体 テップと内部リード部分を任合するパンプ、2gは大 lf 上部から内部リードの一部を交出させること により、 キ せめの半葉なチップと小部リード部分を注合するパンプ をそれぞれたす。

【0025】数5に糸丁ように、本実花例の平温は裏面 のリードフレームの年せは、フレームの中心な近から内 .鮮リードが出針上に広がっている。

【0026】これにより、崔林で乗した異なるサイズの 牛薬体チップである大きのの牛薬はチップ3人も写起す る場合でも、小さのの平高弁チップコBモ店載する場合 でも、各半年はチップ3人、38のパッド位置を内配り ード1上の柱域可能位位に支叉し、その位置にパンプ2 18 【0036】 人。2Bを放けることで半帯はチップ3人。3Bと内部 リード部分1とをは続てきる。このパンプ選用による内 鮮リードと中央体チップとの電気的な役式はワイヤ界状 では長られない有用な手根である。

【0027】 十立わち、本実集件のリードフレームーつ で多在の平ははテップを選用できる。

【0028】太に、本見明の他の大坂内を図ると殴りに 泉す。

【0029】団6に示す年期体象数の何は、最近の間1 分の政策をなくしたものであり、内容リードと外部リー ドモ共用化したリードを避けてある。 すなわち、本賞な 何によれば、リードの従来のほぼ2/3かレジンにより 種の込まれ、その種の込まれたリードー主節(上面)が 牛婆你テップとの意気的世史思もなし、一方、リードの 延厚のほぼ1/3がレジンから耳出、その耳出した独主 節は実営基长へのは尺式子、つまりが減り一ドとなる。

【0030】これにより、実久時における基督との取り 一ドのほ私製分の単位を異常できるとともに、無効化パ ッケージが背られる。リードフレームに依蓋もつけなく (4) てもよくなる。

【0031】图7尼苯十年级体长后的风味,我还的第三 に承した年度仏女皇の年音はチップ3上に並形用フィン 6 を設け、年曜年チップから見せられる熱を込がしてや るものである.

【0032】以名,本天莫的仁岳万尼型の牛温在京康长 それぞれ取り合けたが正方を置めるよの女名についてし F. 15 て ある。

[0033] It. EREROCOL (CHIP LEAD) 構造の年間住民区は、底色から力能リード モダ出をせた何を取り思げたが、LOC(LEAD O MCHIP) 株造写の単級件区割においては、上流から ガ解リードを女出てせる。

(0034) したがって、半年はテップとそれに電気的 にな訳された内閣リードモ製作で対応した半端な父母で ろって。 幻記半導弁制度の対止管理制の底面 もしくは、

寒体包包の針止製食部の占める薬剤内に外 部リード がせ まり、女弟のガ鮮リードの女出によって必分 とられてい た実際感性を繋がてきるので、半層体製度の基質質点に おける実際効率も向上することが可能となる。

【0035】以上、本見明まによってなされた見明モ、 **如記実能例に基づき具件的に反明したが、本質明は、 約** 足食筋肉に見まされるものではなく、その質量を造収し ない処理において在4次更可能であることは 約二 であ 8.

. (兄弟の効果)なおにおいて以示される兄弟のうち代表 的なものによって異られる意思を起車に収明すれば、下 足のとおりてある.

【0037】 半年はチップとそれに電気的に接収された 内部リードを展示で対比した半され芸術であって、 糸足 年級体制区の対比例な響の底面もしくは、上部から内部 リードの一名を文比をせることにより、半辺 休息 配の針 止解な事の占める節状内にお思り一ドが在まり。 従来の ガ塞リードの交出によって永分とられていた実生節技モ に保した中華作品数の内部リード部分 1 と外部リード部 38 減小できるので、中華有限数の基施大数における実証が 年を向上することが可能となる。

【簡節の収集なな味】

【御】】 本見明の一天和代である中省は私間の鉄道を設 男するための節である。

【目2】本実施外の本書体製造の叙述的である。

【御3】本実施のの本意体状なの何節如である。

【図4】 本実路外の半年共享区の直面からみた 年 色回で AA.

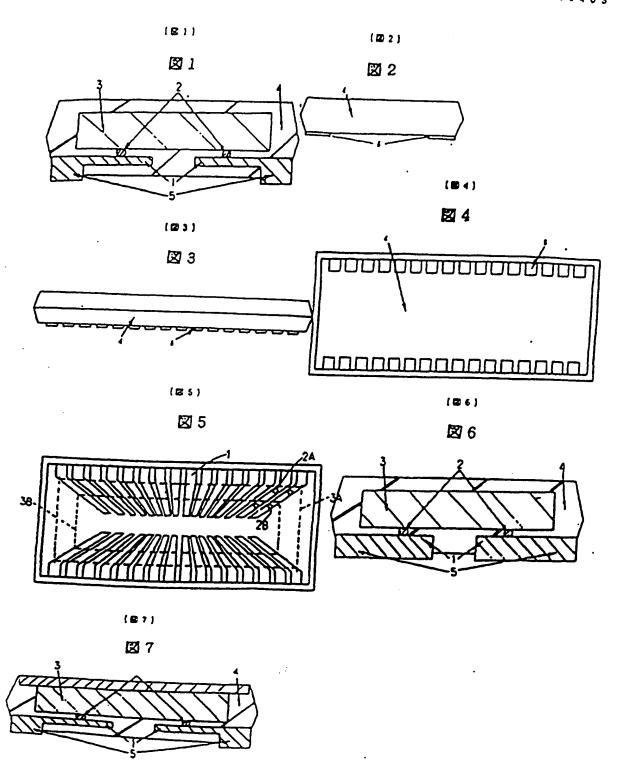
(部を) 本実見外の主張な名をにおけるリードフレーム の以泊を以明するための話である。

【望る】本兄弟の他の其近れである中途は草原の城道を 長男するためのBでんろ。

【盤7】本尺別の心の気息的である半年はなどのは注モ 表明するための都である。

「双見のお無」

1…内部リート意分、2…パンプ、3…テップ、 4. 旨 森村北部。5 …ガミリード部分。6 …な無用フィン。



: ::

フロントページの最も

(\$1) to t. Cl. *

立刻记号 万内里里多年

F 1 801L 21/92 技術医疗医療

(72)元明者 角管 亚朗

京京都小平市上水本町5丁書20番1号 株式会社8立製作所中級体等製製内

Japanese Patent Laid-Open Publication No. Heisei 7-312405

[TITLE OF THE INVENTION]

Semiconductor D vice

5

10

25

" · · · .

[CLAIMS]

- 1. A semiconductor device including a semiconductor chip, inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is partially protruded from lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.
- 15 2. The semiconductor device in accordance with claim 1, wherein the inner leads are electrically connected to the semiconductor chip by bumps, respectively.
- 3. A semiconductor device including a semiconductor 20 chip, a plurality of inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is encapsulated at a portion of the thickness thereof while being exposed at the remaining portion thereof in such a fashion that it has an

encapsulated main lead surfac serving as an el ctrical connection to the semiconductor chip, and an exposed main lead surface positioned opposite to the encapsulated main lead surface, the exposed main lead surface serving as an outer lead.

[DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION] [FIELD OF THE INVENTION]

5

15

The present invention relates to a technique of the effective if applied to semiconductor devices.

[DESCRIPTION OF THE PRIOR ART]

In conventional semiconductor devices, a semiconductor chip is typically connected with inner leads by means of wires or bumps. Such a semiconductor device has a structure in which outer leads are laterally protruded from an encapsulate.

[SUBJECT MATTERS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

After reviewing the prior art, the inventors have found the following problems. A down-sizing of recent system appliances using semiconductor devices has resulted in a requirement to reduce the size of circuit boards on which semiconductor devices are mounted. To this end,

25 attempts to reduce the size of semiconductor devices have

been made in order to achieve an improvement in the mounting efficiency of circuit boards resulting in a reduction in the size of those circuit boards.

In most cases, such a reduction in the size of semiconductor devices have been achieved by reducing the size of semiconductor chips. For such a reduction in the size of semiconductor devices, outer leads have not been the subject of interest. That is, there has been no attempt to reduce the area occupied by outer leads of a semiconductor device on a circuit board. Since conventional semiconductor devices have a structure in which outer leads are laterally protruded from a resin encapsulate, they have a mounting area increased by the area of the outer leads laterally protruded from the resin encapsulate. As a result, the conventional semiconductor devices involve a problem in that the mounting efficiency thereof on a circuit board is degraded.

An object of the invention is to provide a technique capable of improving the mounting efficiency of a semiconductor device on a circuit board.

Other objects and novel features of the present invention will become more apparent after a reading of the following detailed description when taken in conjunction with the drawings.

25

30

5

10

15

20

[MEANS FOR SOLVING THE SUBJECT MATTERS]

A representative of inventions disclosed in this application will now be summarized in brief.

In a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, each of the

inner leads is partially protruded from a lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of

conventional semiconductor devices.

Now, the present invention will be described in detail in conjunction with embodiments thereof.

In the drawings associated with the embodiments, elements having the same function are denoted by the same reference numeral, and repeated description thereof will be omitted.

[EMBODIMENTS]

5

10

15

20

25

30

Fig. 1 is a view illustrating a semiconductor device having a structure according to an embodiment of the present invention. The semiconductor device according to the embodiment of the present invention shown in Fig. 1 has a rectangular structure. Fig. 2 is a side view of the semiconductor device when viewed at the shorter side of the rectangular structure. Fig. 3 is a side view of the semiconductor device when viewed at the longer side of the rectangular structure. Fig. 4 is a plan view of the semiconductor device when viewed at the bottom.

In Figs. 1 to 4, the reference numeral 1 denotes

inner lead portions, 2 bumps, 3 a chip, 4 a resin encapsulate, and 5 outer lead portions, respectively.

As shown in Fig. 1, the semiconductor device of the present embodiment includes leads having a stepped lead structure. Each lead has an inner lead portion 1 serving as an inner lead, and an outer lead portion 5 serving as an outer lead.

5

10

15

20

25

The stepped lead structure can be obtained by halfetching the inner lead portions 1 of the leads. Alternatively, the stepped lead structure may be obtained by bonding two lead sheets to each other in such a fashion that they define a step therebetween, and then cutting the bonded lead sheets.

Within the resin encapsulate 4, bumps 2, which may be made of, for example, solder, are provided on the inner lead portions 1, respectively. Through these bumps 2, the inner lead portions are electrically connected to the semiconductor chip 3. Bumps previously provided at the semiconductor chip 3 may also be used as means for electrically connecting the inner lead portions 1 to the semiconductor chip 3. Alternatively, wires may be used.

As shown in Figs. 2 to 4, the outer lead portions 5, which are protruded from the resin encapsulate 4, are mounted on a circuit board or the like while being in surface contact with the circuit board. Accordingly, it is

possible to reduce the mounting space of the semiconductor device by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices. Otherwise, this area may be used to mount other elements.

Now, a lead frame included in the semiconductor device according to the present embodiment will be described in conjunction with Fig. 5.

5

10

15

20

25

In Fig. 5, the reference numeral 3A denotes a larger semiconductor chip, 3B a smaller semiconductor chip, 2A bumps for coupling inner leads to the larger semiconductor chip, and 2B bumps for coupling the inner leads to the smaller semiconductor chip, respectively.

As shown in Fig. 5, the lead frame of the semiconductor device according to the present embodiment has a structure in which inner leads extend radially around an area near the center of the lead frame. Accordingly, any one of the semiconductor chips having different sizes, that is, the larger semiconductor chip 3A and smaller semiconductor chip 3B indicated by phantom lines, can be connected with the inner lead portions 1 by shifting each pad position of the semiconductor chip 3A or 3B to a position where the semiconductor chip 3A or 3B can be connected to the inner leads 1, and providing a bump 2A or 2B at the shifted position. The electrical connection

between the inner leads and the semiconductor chip obtained by use of bumps as mentioned above provides an useful effect which cannot be expected in the case using wire connection. That is, one lead frame, which is configured in accordance with the present embodiment, can be applied to a variety of semiconductor chips.

5

10

15

20 ·

Referring to Figs. 6 and 7, other embodiments of the present invention are illustrated, respectively.

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 6, there is no step between the inner and outer lead portions 1 and 5 of each lead, as compared to the semiconductor device of Fig. 1. In this case, the semiconductor device includes leads each serving as both the inner and outer leads. In accordance with this embodiment, about 2/3 of the thickness of each lead is encapsulated by resin. One main surface of each lead, namely, the encapsulated main surface (upper surface), serves as an electrical connection to the semiconductor chip. About 1/3 of the thickness of each lead is exposed from the resin. The other main surface of each lead, namely, the exposed main surface, serves as a connection terminal to a mounting circuit board, for example, an outer lead.

In accordance with such a structure, it is possible to secure the area, where the outer leads can be connected

to the circuit board, upon the mounting of the semiconductor device. Furthermore, a thin package can be produced. In accordance with this embodiment, it is also unnecessary to provide a stepped lead structure for the lead frame.

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 7, radiation fins 6 are provided on the semiconductor chip 3 shown in Fig. 1 in order to radiate heat generated from the semiconductor chip 3.

5

10

15

20

Although the above embodiments have been described as being applied to rectangular semiconductor devices, they may also be applied to square semiconductor devices. Also, the above embodiments have been described as being applied to a semiconductor device having a COL (Chip On Lead) structure to protrude outer leads thereof from the lower surface of the encapsulate. In the case of a semiconductor device having an LOC (Lead On Chip) structure, outer leads thereof are protruded from the upper surface of the encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface

of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.

Although the preferred embodiments of the invention have been disclosed for illustrative purposes, those skilled in the art will appreciate that various modifications, additions and substitutions are possible, without departing from the scope and spirit of the invention as disclosed in the accompanying claims.

[EFFECTS OF THE INVENTION]

5

10

15

20

25

. ------

Effects obtained by a representative one of the inventions disclosed in this application will now be described in brief.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.